## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-120475

(43) Date of publication of application: 01.06.1987

(51)Int.CI.

C23C 16/44 C23C 16/56

(21)Application number : 60-260876

(71)Applicant : ANELVA CORP

(22)Date of filing:

20.11.1985

(72)Inventor: INO YOICHI

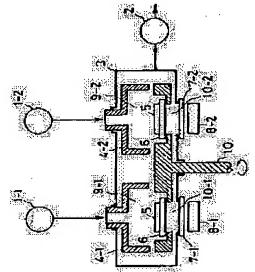
MORISAKO ISAMU

HOSHINO KIYOSHI

## (54) LOW PRESSURE VAPOR GROWTH DEVICE

## (57) Abstract:

PURPOSE: To efficiently and continuously form multilayered films having high quality by providing respectively discrete reactive gas introducing systems into plural pieces of reaction chambers provided in a vacuum chamber, imposing a substrate on a substrate holder and moving the substrate between the reaction chambers. CONSTITUTION: Plural pieces of the reaction chambers 4-1, 4-2 are provided in the vacuum chamber 3 and the respectively discrete reactive gas introducing systems 1-1, 1-2 are provided thereto. The substrate 5 is imposed on the substrate holder 10 bored with holes 10-1, 10-2 and the holder is rotated to move the substrate between plural pieces of the above-mentioned reaction chambers 4-1, 4-2. The substrate 5 is heated to a prescribed temp. by lamp heaters 8-1, 8-2 and the introducing reactive gases are introduced into each of the reaction chambers 4-1, 4-2 to successively form the desired thin films on the substrate 5. The multi-lavered films having the good quality are thereby continuously formed.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 120475

@Int Cl 4

識別記号

庁内整理番号

昭和62年(1987)6月1日 @公開

16/44 16/56 C 23 C

6554-4K 6554-4K

発明の数 1 審査請求 未讀求 (全4頁)

減圧気相成長装置 69発明の名称

> 昭60-260876 の特 題

昭60(1985)11月20日 29出 顋

畔 伊 73発 明 老

洋

東京都府中市四谷5-8-1

日電アネルバ株式会社内

79発 眀 者

> 頣 人

理 人

⑦出

沙代

迫

弁理士 村上

勇

東京都府中市四谷5-8-1 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 日電アネルバ株式会社内

湷 明 ②発 者

日電アネルバ株式会社 健次

東京都府中市四谷5-8-1

1、発明の名称

減圧気相成長装置

- 2.特許請求の範囲
- (1) 真空チャンパー内で基板上に複数層膜を形 成しうる減圧気相成長装置において排気ポン プを有する一個の真空チャンバー

内に、それぞれ個別の反応ガス導入系をもつ 複数個の反応室と、

**基板を銀蹬しかつ該基板をしてそれら複数** の反応室間を移動せしめることのできる基板 保持器とを具えたことを特徴とする波圧気相 成長装置.

(2) 前記複数の反応室が単一円上に配置されて おり、前記基板の移動が、該円の中心を中心 とする回転移動で行なわれることを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載の減圧気相成長 装置.

#### 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は減圧気相成長(以下、LPCVD)装 歴に関し、特に金属膜及び金属シリサイド膜等の. 複数層膜の形成時に威力を発揮するLPCVD装 壁に関するものである。

(從來技術) ...

世来のLPCVD装置では、第3回に示すよう な構造のものが代表的である。即ち、排気ポンプ 22を有し、ヒーター20で加熱される1個の真 空チヤンパー23の全体が反応室を兼ね、その中 に石英ポード26に殺せて収容された1個以上の ガスを使って、同一成膜条件で単一層の成膜を行 うものである。

さて、現在の半導体装置の製造では複数層膜の 形成の技術は極めて重要(金属及び金属シリサイ ドの名詞間の有用性については、 "Structure of Selective Low Pressure Chemically Vapor - Deposited Film of Tungsten"

## 特開昭62-120475(2)

J. Electrochemical Soc. 132 (5) May 1985 by M. L. Green, R. A. Levy 及び"配線用ブラケットCVDWの解析" 広物学 会(秋季) 3a-V-8, 1985 陳、原らの文 献が詳しい。) である。

## (本発明が解決しようとする問題点)

この従来の装置を用いて複数層膜(以下、多層膜ともいう)の形成を行う場合には、多層膜は一般に各層で成膜条件即ち反応温度。反応ガス流量及び圧力を異にするため、一層の成膜を終る度に、成膜条件を次層に適合したものに変化させる必要があり、そのため温度、ガス流量を安定化させるのにかなりの待ち時間が必要であった。更によるための成膜に用いた反応ガス種の残留による方という欠点があった。

これを解決する装置としては、それぞれ独立した反応室と排気ポンプを有する、真空チャンパーを直列に連結した、いわゆる多室構造の装置が考えられたが、その構造の装置では複数の排気ポンプが必要となるためコスト高になるほか、装置の

大型化、搬送系の複雑化が避けられないという欠点があった。

本発明は、これらの問題を解決し、多層膜を連続的に形成させ、且つ各形成層の成膜条件を互に独立させ良品質の多層膜を形成できるLPCVD 装置の提供を目的とする。

#### (問題点を解決するための手段) ナ

本発明は、真空チャンパー内で複数層膜を形成 しうる減圧気相成長装置において排気ポンプを有する一個の真空チャンパー内に、それぞれ個別の 反応ガス導入系をもつ複数個の反応室と、

基板を報復しかつ該基板をしてそれら複数の反応室間を移動せしめることのできる基板保持器と を具える構成にすることによって前記目的を達成 したものである。

#### (作用)

上記のような構成にしているので一の反応室で一層の成膜を行ない、それが終了したとき、基板保持器を動作させることによって当該基板を他の反応室に移動させて次層の成膜を行なうことがで

きる。

#### (実施例)

第1回は本発明の実施例のLPCVD装置の概略の断面回である。排気ポンプ2を有する反応をでする。排気ポンプ2を有する反応をでする。排気ポンプ2を有する反応を形でした。各反応を形成では、互には、立にないる。各反応を形成する内部の成立をでは、この対し、では、では、では、ないでは、このでは、このが適度である。基板5の温度を制御のでは、ランプには、カー1、8ー2が各々独立には、ランガには、カー2が各々独立には、カー1、8ー2が各々独立には、カー1、10ー1、10ー2を経過になって、カー1、10ー1、10ー2を経過になって、あるに独立的に設定できる。

この実施例で、多層限形成は次の如く行なわれる。こゝではタングステンシリサイド膜を形成した後、その上に鈍タングステン膜を連続的に形成

する場合について述べると、まず基板5は反応室9-1において回転板10上の保持板6上に報配され、反応ガス導入系1-1よりWF。、SiH。、Heを反応ガスとして導入し、ランプヒーター8-1により反応塩度を350でとし第一層目のタングステンシリサイド膜を基板上に50nm形成する。その後回転板10を180。回転させ、基板5を反応室9-2に移して、反応ガスとして導入し、ランプヒーター8-2を調節して反応温度を500でとし、第2層目の純タングステン膜を基板上に100nm追加形成させる。

即ち反応室9-1は、タングステンシリサイド膜の専用の成膜室であり、一方反応室9-2は純タングステン膜の専用の成膜室としてそれぞれ独立して用いられ、反応ガス流量、反応温度等の条件は夫々最適値に常に一定に保たれて、相互は干渉し合うことなく連続的な多層膜形成が可能となっている。

この実施例の構成によれば、反応室を小さくで

## 特開昭62-120475(3)

きるため、ガス放出のおそれのある各部材の設面 税が小さくなり反応室雰囲気のコンタミネーショ ンが減少し、その一方で、反応ガス消費効率が向 上するとともに、拡板以外の表面への成膜が抑制 されるという効果がある。

さらに内部チャンパーを4-1、4-2、…… と増加し、それに対応して回転板10上の、それ ら内部チャンパーの床の数を増すことが可能であ る。また増設されたもののいくつかは基板の予備 加熱用、冷却用または基板交換室として(それら は内部チャンパーが省略できることがある)用い ることも可能である。

上記で、回転板10は、内部チャンバー4-1。4-2等の床として働くことともに、基板5の基板保持器として機能しているが、これは第2A図(断面図)、第2B図に示した装置を簡略化したものと考えられることができる。ただし第2B図は第2A図の基板保持器100の平面図である。この場合の内部チャンバーの床と呼びうるものはむしろ11-1,11-2である。

気ポンプ、3----真空チャンバー、4-1,4-2----内部チャンバー、5----基板、10,10 0----基板保持器、8-1,8-2----ランプヒ

> 特許出願人 日電アネルバ株式会社 代 理 人 弁理士 村 上 健 ð

なお、実施例には基板の移動を回転で行なうも のを示したが、反応室の配置を直線状にして、基 板の移設を直線運動で行なわせることもできる。 更にまた、実施例では一つの反応室で一個の基板 を処理するものを示したが、基板は一個以上収置 してもよい。また、反応室を移動させ基 の他様々に応用変形して実施しうる。

#### (発明の効果)

本発明は、金属膜及び金属シリサイド膜等の多 暦膜形成を経済的かつ高品質に、連続的に行うこ とができる。

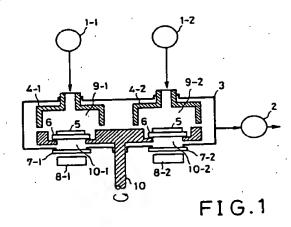
#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例のLPCVD装置の概略の断面図。

第2.A 図は本発明の別の実施例の同様の図で、 第2.B 図はその基板保持器の平面図。

第3図は従来のLPCVD装置の概略の断面図

1-1,1-2---- 反応ガス導入系、2----排



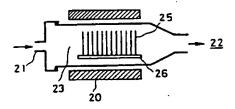


FIG.3

# 特開昭62-120475(4)

